



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D229529 S

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 01 月 11 日

(21)申請案號：112302619

(22)申請日：中華民國 112 (2023) 年 05 月 25 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-03

(30)優先權：2022/12/08 日本

2022-026424

(71)申請人：日商日本麥克隆尼股份有限公司(日本)KABUSHIKI KAISHA NIHON MICRONICS
(JP)

日本

(72)設計人：二宮和範 NINOMIYA, KAZUNORI (JP)；高瀨美菜子 TAKASE, MINAKO (JP)

(74)代理人：洪武雄；陳昭誠

(56)參考文獻：

TW D126090

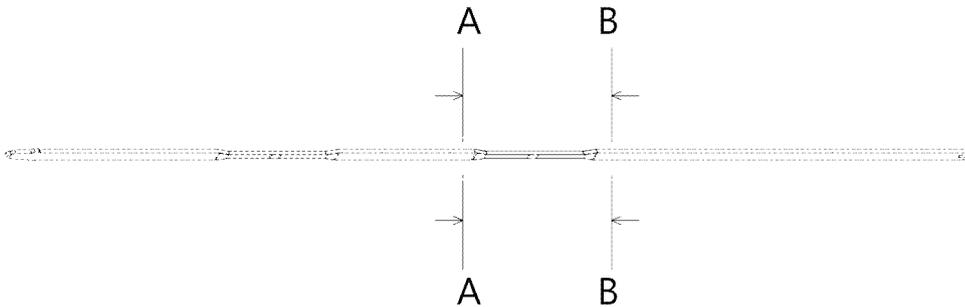
審查人員：朱哲慶

圖式數：15 共 16 頁

(54)名稱

電性接觸件之部分

代表圖：



【立體圖】



D229529

【設計說明書】

【中文設計名稱】 電性接觸件之部分

【英文設計名稱】 PART OF ELECTRIC CONTACT

【物品用途】

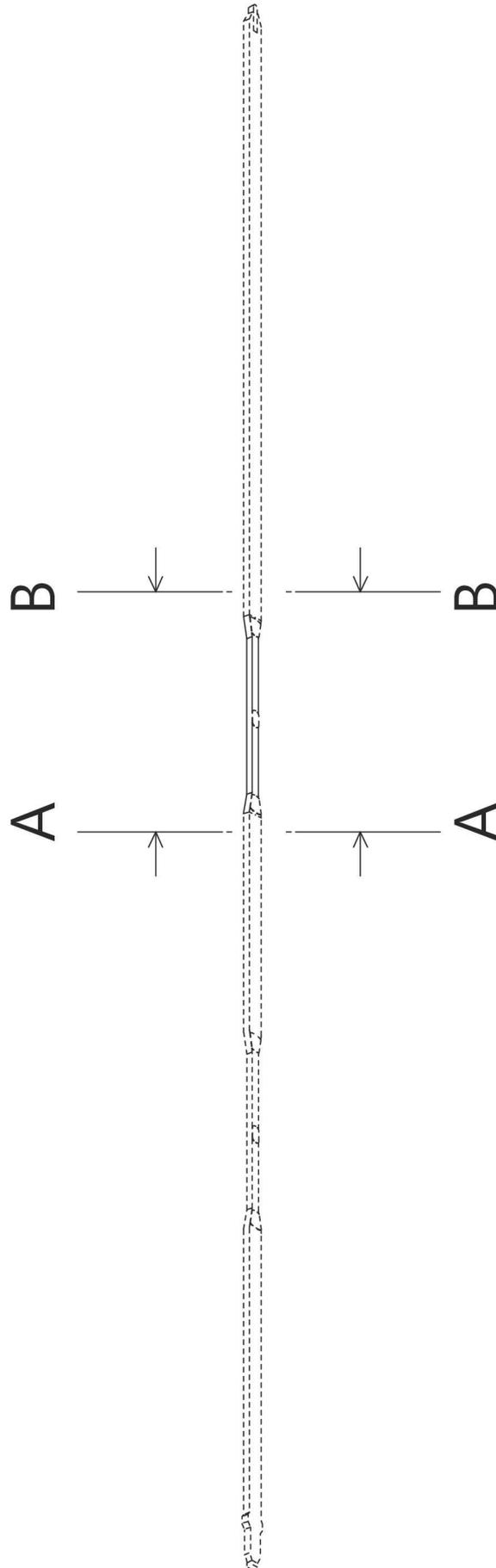
【0001】 本物品為一種電性接觸件(探針)，係對於被檢查體的電極進行電性接觸，並且使用在半導體元件、積體電路等電子零件的試驗裝置中。

【設計說明】

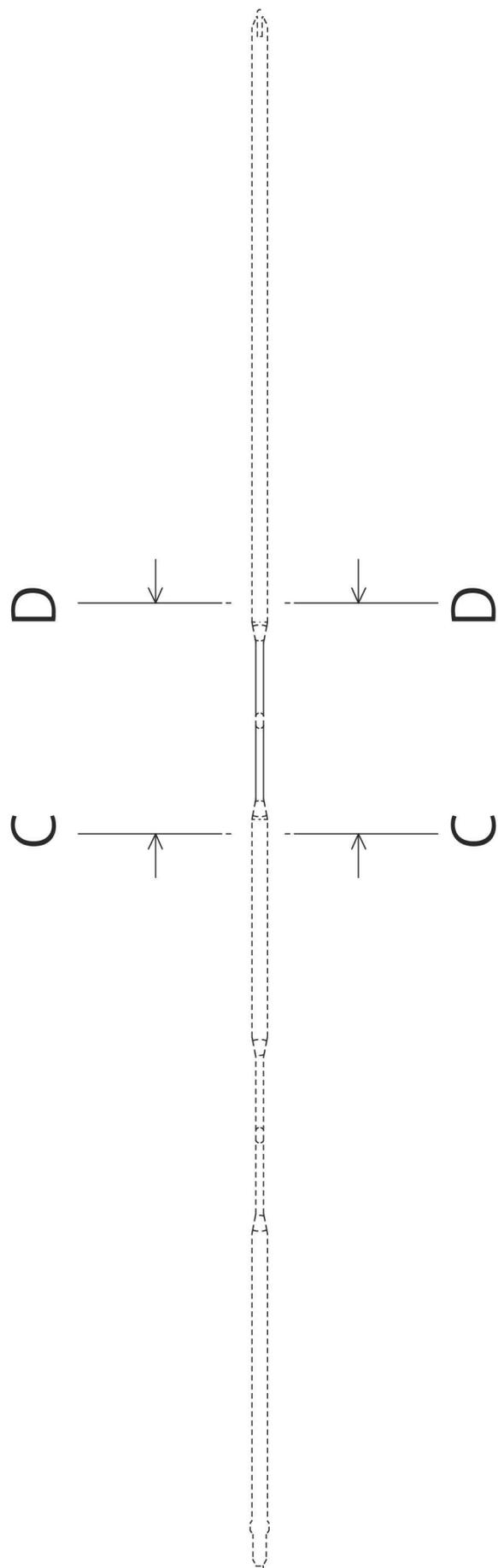
【0002】 本物品之設計要點在於物品的形狀。

【0003】 圖式所揭露之虛線部分係顯示物品中不主張設計之部分。圖式所揭露之一點鏈線係顯示欲主張設計之部分與不主張設計之部分的邊界線，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。

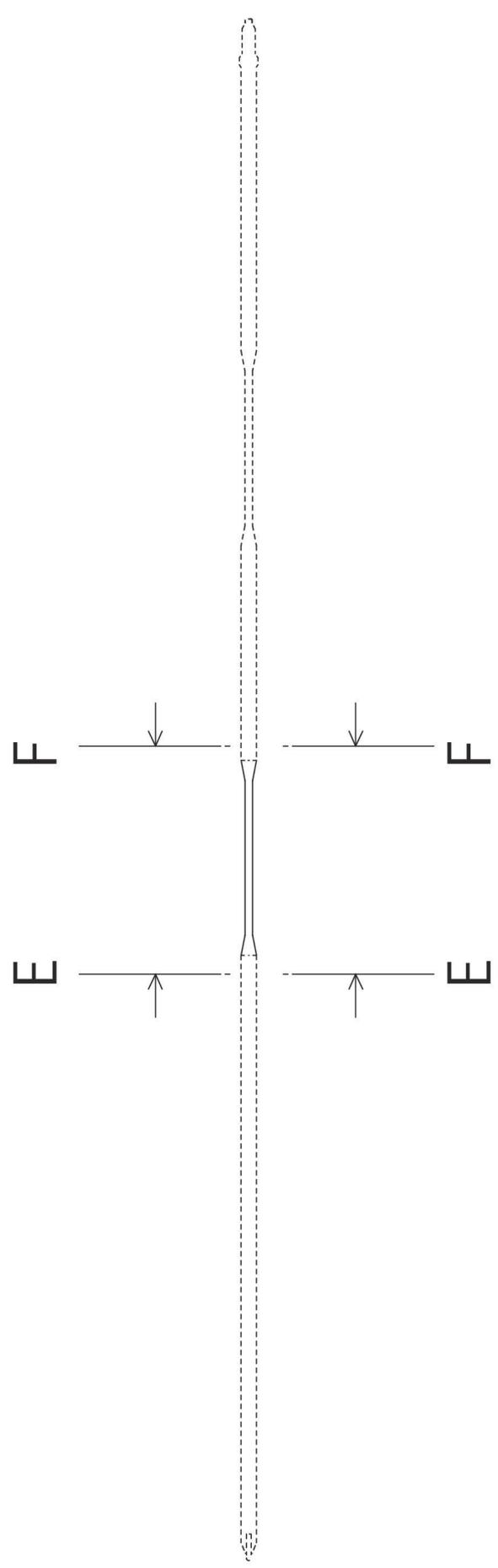
【設計圖式】
(指定代表圖)



【立體圖】



【前視圖】



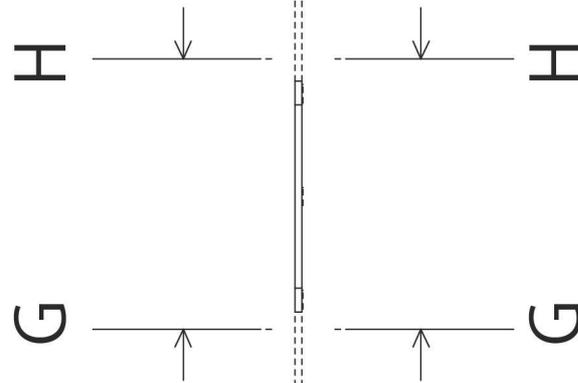
【後視圖】

【左側視圖】

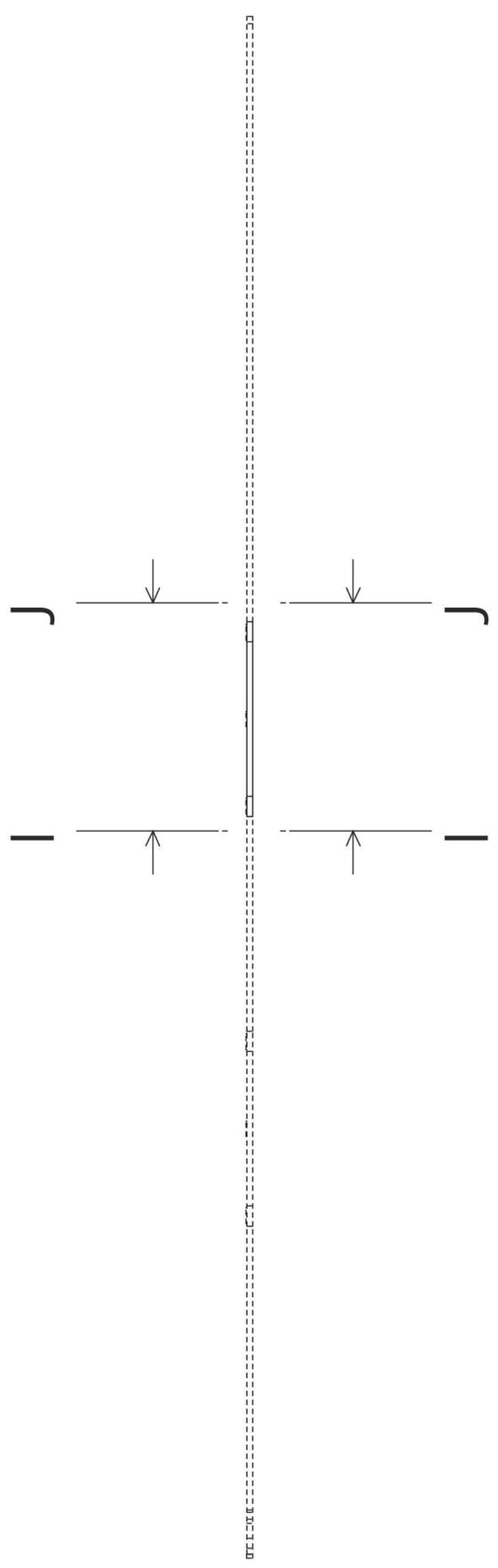
5/20

【右側視圖】

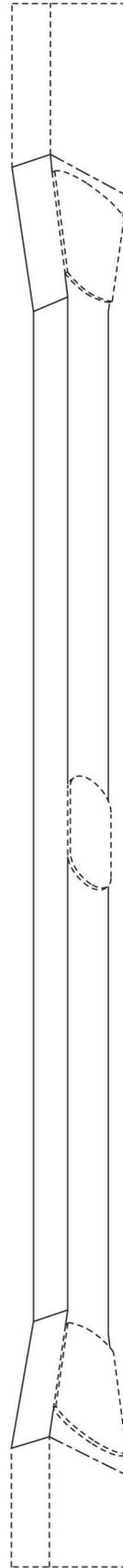
7210



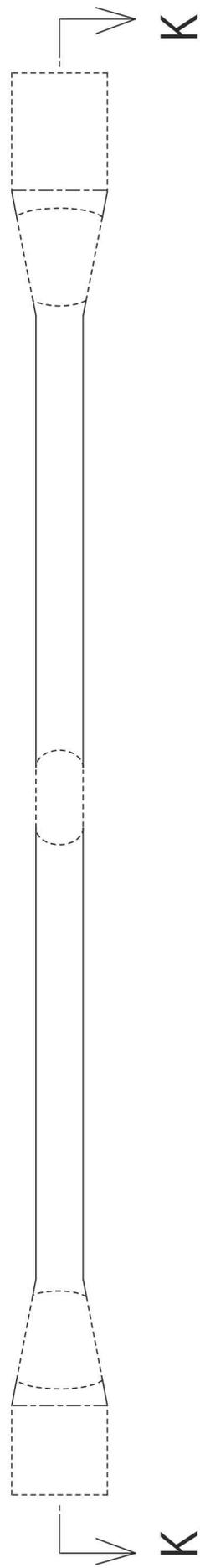
【俯視圖】



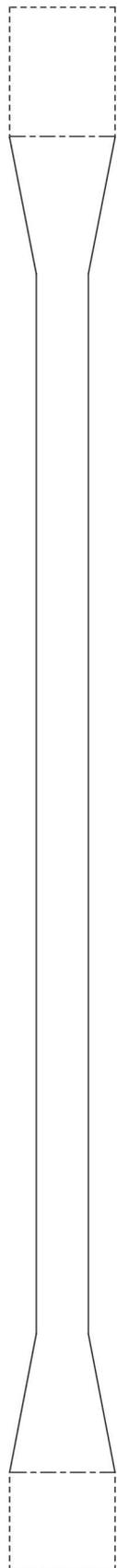
【仰視圖】



【立體圖的AA-BB部分放大圖】



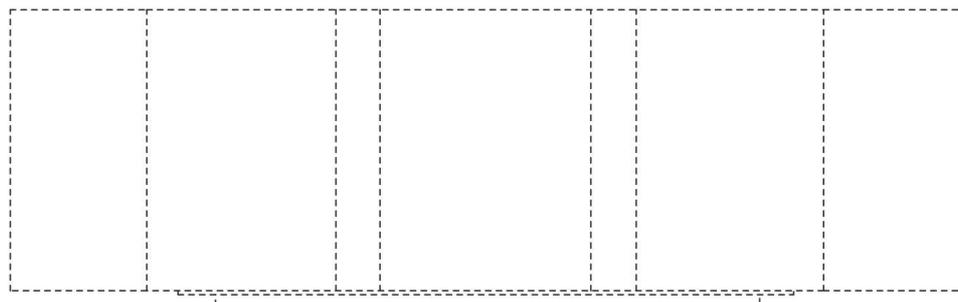
【前視圖的CC-DD部分放大圖】



【後視圖的EE-FF部分放大圖】



【放大左側視圖】



【放大右側視圖】



【俯視圖的GG-HH部分放大圖】



【仰視圖的II-JJ部分放大圖】



【CC-DD部分放大圖的KK線剖面圖】